CLIPPE DIMAGE = JP405166917A

PAT-NO: JP405166917A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05166917 A

TITLE: BUFFER CASSETTE

PUBN-DATE: July 2, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

WATANABE, SHINICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY KAWASAKI STEEL CORP N/A

APPL-NO: JP03335078

APPL-DATE: December 18, 1991

INT-CL\_(IPC): H01L021/68; B65D085/38 ; B65D085/60 ; B65H001/28

US-CL-CURRENT: 414/937

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To omit the horizontal movement of a conveying robot, and to improve

the degree of freedom in arrangement of a treatment device by a method wherein

the access paths through which wafers are loaded and unloaded, is provided at

three or more parts in the circumferential direction of a wafer supporting

means by which wafers are horizontally supported.

CONSTITUTION: Access paths 18, through which wafers can be loaded and unloaded,

are formed by opening three or more places in circumferential direction of each

wafer supporting part 15 so that a plurality of wafer supporting parts 15 can

be accessed from three directions. As a result, the wafers taken in from one

direction can be taken out from any of the other three directions.

Accordingly, when the constitution is used for the treatment process of wafer,

treatment devices A, B<SB>1</SB>, B<SB>2</SB> and C and conveying robots 4 to 7

can be arranged at the four places in circumferential direction surrounding a

buffer/cassette 10, the conveying robots 4 to 7 don't need to be

moved in horizontal direction, and the positioning accuracy and the like can be improved.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO&Japio

DERWEN'Γ-ACC-NO: 1993-246173

DERWEN'I-WEEK: 199331

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Buffer cassette for semiconductor IC prodn. - forms at

least three

access paths for putting in and taking out wafer at edge of each

of vertically

arranged supports for holding wafers NoAbstract

PATENT-ASSIGNEE: KAWASAKI STEEL CORP[KAWI]

PRIORITY-DATA: 1991JP-0335078 (December 18, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 05166917 A July 2, 1993 N/A 005

H01L 021/68

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP05166917A N/A 1991JP-0335078

December 18, 1991

INT-CL (IPC): B65D085/38; B65D085/60; B65H001/28;

H01L021/68

ABSTRACTED-PUB-NO: JP05166917A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1

TITLE-TERMS:

BUFFER CASSETTE SEMICONDUCTOR IC PRODUCE FORM THREE ACCESS PATH

PUTTING WAFER

EDGE VERTICAL ARRANGE SUPPORT HOLD WAFER NOABSTRACT

ADDL-INDEXING-TERMS:

INTEGRATED CIRCUIT

DERWENT-CLASS: LO3 Q34 Q36 U11

CPI-CCDES: L04-D10;

EPI-CCDES: U11-F02A1;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI S∈condary Accession Numbers: C1993-109554

11/19/2001, EAST Version: 1.02.0008

Non-CP: Secondary Accession Numbers: N1993-189497

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-166917

(43)公開日 平成5年(1993)7月2日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 1 L	21/68	Т	8418-4M		
B 6 5 D	85/38	R	8921-3E		
	<b>8</b> 5/60	H	7445-3E		
B 6 5 H	1/28	321	7716-3F		

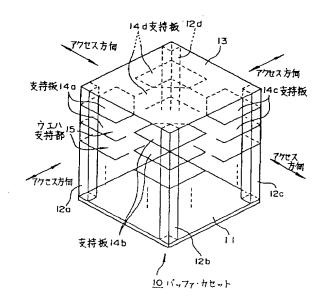
		審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)
(21)出願番号	特顯平3-335078	(71)出願人 000001258 川崎製鉄株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)12月18日	兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28 号
		(72) 発明者 渡辺 慎一 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 3 号 川 崎製鉄株式会社東京本社内
		(74)代理人 弁理士 森 哲也 (外 2 名)

(54)【発明の名称】 パッファ・カセット

### (57)【要約】

【目的】搬送ロボットの水平方向への移動が不要とな り、処理装置の配設位置の自由度並びにプロセス全体の スループットの向上が図られるバッファ・カセットを提 供する。

【構成】上下方向に複数構成されたウエハ支持部15に 対して3方向以上ファンらアクセスが可能なように、各ウェ ハ支持部15の周方向の3か所以上を開放して、ウエハ の送り込み及び取り出しが可能なアクセス通路を形成す る。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウエハを水平に支持する支持手段を上下方向に複数構成したバッファ・カセットにおいて、前記支持手段は、前記ウエハの送り込み及び取り出しが可能なアクセス通路を、周方向の3か所以上に有することを特徴とするバッファ・カセット。

1

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、半導体集積回路の製造工程に用いられるバッファ・カセットの改良に関する。

#### [0002]

【従来の技術】ウエハの処理プロセスにおいて、例えば 処理 a →処理 b →処理 c という三段階の処理を施す場合 に、処理 b が他の処理 a , c に比べて長時間を必要とす るようなプロセスである時には、処理 a 及び処理 b 間で ウエハの停滞が生じ、処理 c の空き時間が長くなるとい う不具合がある。

【0003】そこで、このような不具合に対して、従来 は、図6に示すように、処理aを実行する処理装置A並 20 びに処理cを実行する処理装置Cの数に対して、処理b を実行する処理装置を、例えば処理装置B、及びB、と いうように倍の数にして対処していた。このような場 合、処理装置Aでの処理を終えたウエハは、処理装置B , 又は処理装置B, のいずれか一方に送り込まれ、処理 装置B、又は処理装置B、での処理を終えたウエハはい ずれの装置からも処理装置Cに送り込まれなければなら ないし、また、処理bを行う装置の数を増やしても処理 a及び処理b間でのウエハの停滞を完全になくすことは できないから、処理装置Aと処理装置B., B. との間 30 に複数のウエルを収容できるバッファ・カセット10を 配設し、処理製置Aからウエハを取り出した搬送ロボッ ト1は、バッファ・カセット10にウエハを一旦収容 し、処理装置E、及びB<sub>2</sub>のいずれにもウエハを送り込 める搬送ロボット2が、バッファ・カセット10からウ エハを取り出すとともに、工程管理装置からの指令に応 じて処理装置Ei、又は処理装置B、のいずれかにウエハ を送り込み、搬送ロボット3が処理装置B、又は処理装 置B、からウェハを取り出して処理装置Cに送り込むよ うな構成となっていた。

【0004】そして、従来のバッファ・カセット10は、図7に示すように、その外観は立方体をなし、対向する一対の側面の内側には、ウエハを水平に支持するための支持部材、0aを上下に複数有し、また、搬送ロボット1側からのアクセスも、搬送ロボット2側からのアクセスも可能なように、支持部材10aが形成されていない側面は開放されている。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】とこで、図6に示すよ 可能な距離としている。そして、ウエハ支持部15は、 うな構成とした場合、確かに、処理装置B、及び処理装 50 その平面図である図2及び図2のI-[線断面図である

置B,によって処理bの実質的な処理速度は向上するが、搬送ロボット2及び搬送ロボット3は、処理装置B,及び処理装置B,のいずれに対してもアクセスする必要があるので、回転方向及び伸縮方向への移動の他に、水平方向(図6上下方向)への移動が必要となり、装置自体が高価になるとともに、装置の可動部が増加する結果、位置決め精度等が低下してしまうという問題点があ

果、位置決め精度等が低下してしまうという問題点がある。また、ウエハが一方向(図6左右方向)にしか流れないので、各処理装置A、B、, B、及びCの配設位置の自由度が低く、これら全体が占めるスペースも大きくなってしまうという欠点もある。

【0006】 この発明は、このような従来の技術が有する問題点に着目してなされたものであって、搬送ロボットの水平移動が不要になり、処理装置の配設上の自由度の向上が図られるバッファ・カセットを提供することを目的としている。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、ウェハを水平に支持する支持手段を上下 方向に複数構成したバッファ・カセットにおいて、前記 支持手段に、前記ウェハの送り込み及び取り出しが可能 なアクセス通路を、周方向の3か所以上に形成した。 【0008】

【作用】本発明のバッファ・カセットは、ウエハを水平 に支持する支持手段が、ウエハの送り込み及び取り出し が可能なアクセス通路を周方向の3か所以上に有するため、一の方向から送り込んだウエハは、他の二方向以上 から取り出される。

## [0009]

30 【実施例】以下、との発明の実施例を図面に基づいて説明する。図1乃至図4は、本発明の第1実施例を示す図であり、図1は、本発明に係るバッファ・カセット10の斜視図である。即ち、とのバッファ・カセット10は、正方形の基台11と、この基台11の上面四隅のそれぞれに垂直に立てられた支柱12a、12b、12c及び12dと、これら支柱12a~12dの上端側に取付けられる天板13とを有するとともに、その内側には、ウエハを水平に支持する支持手段としてのウエハ支持部15,…,15が上下方向に複数形成されている。40たじ、天板13は、支柱12a~12dの揺れ等を抑えるために取付けられるものであるから、必ずしも必要ではなく、場合によっては、網のようなものであってもよい。

【0010】各ウェハ支持部15は、支柱12a~12dの同じ高さ位置に固定された計四枚の支持板14a~14dによって構成されている。ただし、同じ支柱12a~12dに固定された支持板14a~14d間の上下方向の間隔は、後述する振送ロボットによるアクセスが可能な距離としている。そして、ウェハ支持部15は、その平面図である図2及び図2の1-[線断面図である

2

図3に示すように、それを構成する四枚の支持板14a ~14dは同形状であって、各支持板14a~14d は、平面形状は正方形の一つの角を切り落とした五角形 をなすとともに、その切り落とした部分が、ウエハ支持 部15の中心点()側を向くように各支柱12a~12d に固定されている。

【0011】ただし、各支持板14a~14d間の水平 方向の間隔し、に、搬送ロボットのアーム部分が進退で きる距離とし、中心点〇を挟んで対向する各支持板14 a~14d間の間隔し、は、搬送ロボットのアーム部分 の先端に設けられるウエハ吸着部がウエハ20に接触で きるような距離とする。また、各支柱12a~12d間 の距離し、は、ウエハ20が水平に通過できるような距 離とする。

【0012】各支持板14a~14dには、ウエハ支持 部15の中心点Cを中心とした同心円を形成するよう に、中央側に傾斜するテーパ部16が形成され、さら に、テーパ部16の低い部分に連続して平坦部17が形 成されていて、これら各支持板 1 4 a ~ 1 4 d に形成さ れた平坦部17が、ウエハ20の下面に当接してこれを 20 水平に支持する。

【0013】そして、各支持板14a~14dに形成さ れた平坦部17は、それらによって形作られる円の直径 L. が、支持するウエハ20の直径に一致する。また、 各平坦部17の幅し、は、ウエハ20のオリエンテーシ ョン・フラットであっても支持できるような距離とす る。ととで、本実施例におけるバッファ・カセット10 の各ウエハ支持部15は、各支柱12a~12dに固定 された四枚の支持板14a~14dを有し、且つ、各支 持板14a~14d間の距離L。,L,と、各支柱12 a~12d間の距離し、とを、ウエハ20の直径や搬送 ロボットのアーム並びに吸着部の寸法等を考慮した距離 としているため、周方向の4か所から、ウェハ20の送 り込み及び取り出しが可能である。

【0014】つまり、このバッファ・カセット10の各 ウエハ支持部15は、周方向の4か所に、ウエハ20の 送り込み及び取り出しが可能なアクセス通路18を有す ることになり、このため、一の方向から送り込んだウェ ハを、他の三つの方向の何れからも取り出すことが可能 ウエハの処理プロセスに用いると、図4に示すように、 バッファ・カセット10を囲むように周方向の4か所に 処理装置 A. B., B., C及び搬送ロボット4~7を 配設することができ、各搬送ロボット4~7は、対応す る処理装置A. B., B., C間とバッファ・カセット 10との間でのウェハの受け渡しを行えばよいから、従 来必要であった水平方向への移動が不要となり、比較的 位置決め精度の高い回転方向及び伸縮方向への移動のみ で済み、位置決め精度の向上が図られる。

【0015】そして、バッファ・カセット10に対する 50

アクセスを4方向から行えれば、ウエハの流れる方向が 一方向に限られるということがなくなり、処理装置の配 設位置の自由度も髙くなるので、図6に示すように装置 全体が占めるスペースが一方向に長くなってしまうよう なことがなく、配設スペースを有効に活用することがで

【0016】しかも、バッファ・カセット10へのアク セスも、同一ウエハでない限り、4方向から同時に行え るから、処理プロセス全体のスループットも向上する。 また、図6の配置では、処理bが不要であっても、ウェ ハは、処理装置B、又はB、を通過してからでないと処 理装置Cに到達することはできないが、図4に示す本実 施例の配置であれば、処理装置Aでの処理を終えてバッ ファ・カセット10に送り込まれたウエハは、処理装置 B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> を通過しなくても、搬送ロボット7によって 直接処理装置Cに送り込まれるから、無駄な搬送が無く なり、これによっても、処理プロセス全体のスループッ トの向上が図られる。

【0017】図5は、本発明の第2実施例を示す図であ り、図2と同様に、ウエハ支持部15の平面図である。 なお、上記第1実施例と同様の部材及び部位には、同じ 符号を付し、その重複する説明は省略する。即ち、本実 施例では、ウエハ支持部15を構成する各支持板14a ~14dの形状を、各支柱12a~12dから中心点O に向けて延びる長板状としたものである。

【0018】支持板14a~14dをこのような形状と すると、各アクセス通路18が広くなって、搬送ロボッ トのアームとの接触等が生じ難くなるし、また、バッフ ァ・カセット10自体の軽量化が図られるという利点が 30 ある。その他の作用効果は、上記第1実施例と同様であ る。なお、上記各実施例では、周方向の4か所にアクセ ス通路18を有するバッファ・カセット10について説 明したが、これに限定されるものではなく、周方向の3 か所であってもよいし、或いは、5か所以上に有する構 造としてもよい。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ウエハの送り込み及び取り出しが可能なアクセス通路を 周方向の3か所以上に有するため、一の方向から送り込 になる。従って、本実施例のバッファ・カセット10を 40 んだウエハを、他の二方向以上から取り出すことが可能 となるから、バッファ・カセットを取り囲むように複数 の処理装置を配設すれば、搬送ロボットを水平方向に移 動させる必要がなくなって、位置決め精度等の向上が図 られるし、処理装置の配設位置の自由度が高くなって、 配設スペースを有効に活用することができ、さらには、 スループットの向上も図られるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の構成を示すバッファ・カ セットの斜視図である。

【図2】ウエハ支持部の平面図である。

(4)

## 特開平5-166917

【図3】図2の1-1線断面図である。

【図4】との実施例のバッファ・カセットの適用例を示 す平面図である。

5

【図5】本発明の第2実施例を示すウエハ支持部の平面 図である。

【図6】従来のウェハの処理プロセスの処理装置の配置 例を示す平面図である。

【図7】従来のバッファ・カセットを示す斜視図であ る。

【符号の説明】

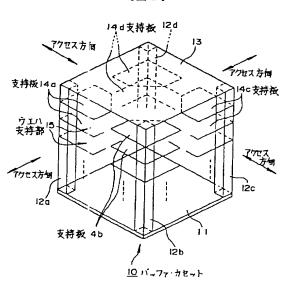
\* 1~7 搬送ロボット 10 バッファ・カセット 1 1 基台 12a~12d 支柱 14a~14d 支持板 15 ウエハ支持部 (支持手段)

16 テーパ部 17 平坦部 18

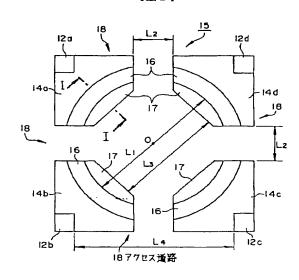
アクセス通路

\*10 20 ウエハ

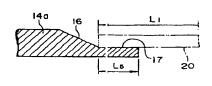
【図1】



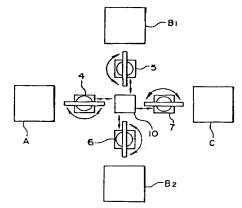
【図2】

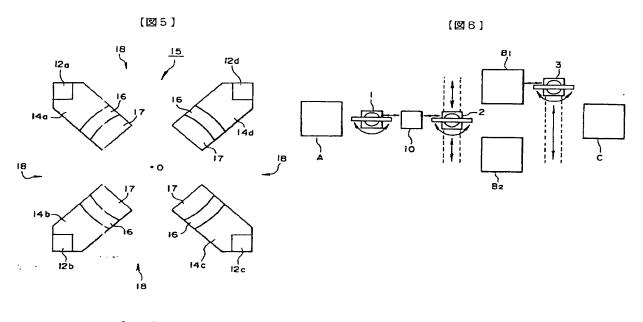


[图]3]



【図4】





【図7】

